Fluorescence microscopy with diffraction resolution barrier broken by stimulated emission

Thomas A. Klar, Stefan Jakobs, Marcus Dyba, Alexander Egner, and Stefan W. Hell[†]

Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, High Resolution Optical Microscopy Group, 37070 Göttingen, Germany Edited by Daniel S. Chemla, E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, and approved May 12, 2000 (received for review March 10, 2000)

Leandro Marcelo Acuña

Límite de Abbe

 $d = \frac{\lambda}{2n \operatorname{sen} \alpha}$

~ 500 – 300 nm en el microscopio confocal

Principios Físicos



Principios Físicos



Principios Físicos



Cambio temporal de las poblaciones $\Delta t = 40 \text{ ps}$ $\hbar\omega_{ m STED}$ $\tau = 0,2 \text{ ps}$ $\hbar\omega_{ m STED}$ Estado fluorescente $dN_1/dt = -N_1 \sigma I_{\text{STED}} / \hbar \omega_{\text{STED}} + N_0^* \sigma I_{\text{STED}} / \hbar \omega_{\text{STED}} - N_1 k_{\text{Fl}}$ Nivel vibracional del estado fundamental $\frac{dN_0^*}{dt} = N_1 \sigma I_{\text{STED}} / \hbar \omega_{\text{STED}} - N_0^* \sigma I_{\text{STED}} / \hbar \omega_{\text{STED}} - (N_0^* k_{\text{vib}})$ [2]



Espectros normalizados de absorción y emisión de ATTO 647N. $\Delta\lambda \approx 7$ nm

Confocal Application Letter, Feb. 2009, No. 32. Leyca Microsystems. www.leica-microsystems.com



Confocal Application Letter, Feb. 2009, No. 32. Leyca Microsystems. www.leica-microsystems.com



Thomas A. Klar, Egbert Engel, and Stefan W. Hell, PHYSICAL REVIEW E (2001), VOLUME 64, 066613





Ingeniería del haz STED





Thomas A. Klar, Egbert Engel, and Stefan W. Hell, PHYSICAL REVIEW E (2001), VOLUME 64, 066613



Thomas A. Klar, Egbert Engel, and Stefan W. Hell, PHYSICAL REVIEW E (2001), VOLUME 64, 066613



Resolución espacial en función de la intensidad del STED

$$\Delta r \approx \frac{\lambda}{2n \operatorname{sen} \alpha \sqrt{1 + I_{\max} / I_{s}}}$$

Factor de supresión: $\eta = \exp(-\ln 2 I_{\text{STED}}(x) / I_{\text{s}})$

Distribución de intensidad del **STED** cerca del punto focal: Aproximo el **E** linelamente, luego **I** puede ser aproximada por una parábola

$$I_{\text{STED}}(x) = 4 I_{\text{STED}} \alpha^2 x^2$$

PSF efectivo del microscopio STED:

$$h_{eff}(\mathbf{x}) = h_c(\mathbf{x}) \eta(\mathbf{x}) = \exp(-4 \ln 2 x^2 (d_c^{-2} + a^2 I_{\text{STED}}(x) / I_s))$$

Resolución:

$$d = d_c / \sqrt{1 + d_c^2 a^2 I_{\text{STED}}(x) / I_s} \qquad \xrightarrow{I_{\text{STED}} * I_s} \qquad d = 1 / a \sqrt{I_{\text{STED}}(x) / I_s}$$

B. Harke, J. Keller, C. K. Ullal, V. Westphal, A. Schönle and S. W. Hell, March 2008, Vol. 16, No. 6 OPTICS EXPRESS

Resolución espacial en función de la intensidad del STED

<u>Distribución de intensidad del STED cerca del punto focal:</u> Aproximo el **E** linelamente, luego **I** puede ser aproximada por una parábola

$$I_{\text{STED}}(x) = 4 I_{\text{STED}} a^2 x^2$$



B. Harke, J. Keller, C. K. Ullal, V. Westphal, A. Schönle and S. W. Hell, March 2008, Vol. 16, No. 6 OPTICS EXPRESS

Resultados